PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-177514

(43) Date of publication of application: 24.06.2004

(51)Int.CI.

G09G 3/30 G09G 3/20 H05B 33/12 H05B 33/14

(21)Application number: 2002-341333

(71)Applicant : OKI ELECTRIC IND CO LTD

(22) Date of filing:

25.11.2002

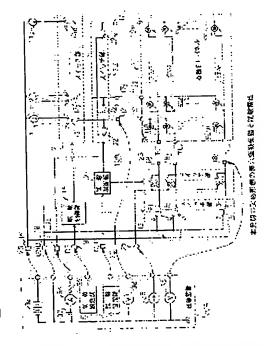
(72)Inventor: SATO SHINICHI

(54) DISPLAY DRIVING CIRCUIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display driving circuit for an electric current driving type display panel in which a test of electric characteristic is quickly and accurately performed.

SOLUTION: A switch 22i which individually connects a terminal 17i which drives respective data line SGi of an organic electroluminescence (EL) panel 1 and an electric current terminal for test 24 is provided, an electric current is supplied to a constant current part 11i of an object to be tested, and the current flowing in the electric current terminal 24 and the voltage of the terminal 17i is measured. Further, a switch 23i which individually connects a terminal 18i which drives respective scanning line CMj of the organic EL panel 1 and the an electric



current terminal for test 25 is provided, an electric current for test is supplied from the electric current terminal 25 and the voltage of the terminal 18j is measured. Thus, the connection of a probe for supplying electric current is dispensed and a dispersion in measurement is eliminated. Further, the terminals 17i and 18j are used as the terminals for a voltage measurement, thus a result of accurate measurement is available in a short period of time.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.08.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

JP 2004 177514 A 2004.6.24

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-177514 (P2004-177514A)

(43) 公開日 平成16年6月24日 (2004.6.24)

			(43) 22 (41)	н т	HE 10-4	-073 24	H (200	+. U. E+)
(51) Int.C1. ⁷	FI				テーマ	7 2 - 1	: (参表	<u>*</u>
GO9G 3/30	GOGG	3/30	Z		3 K C	007		
GO9G 3/20	G09G	3/20	612E		5C(080		
HO5B 33/12	GO9G	3/20	621M					
HO5B 33/14	G09G	3/20	670Q					
	но 5 В	33/12	Z					
	審查請求:	未請求	請求項の数 2	OL	(全 9	頁)	最終了	官に続く
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2002-341333 (P2002-341333) 平成14年11月25日 (2002.11.25)	(71) 出 (74) 代 (72) 発	沖電気工業 東京都港區 理人 100086807 弁理士 村	様株式会 区虎ノ門		目7番	12号	
		,,,	東京都港区	3.虎ノ門	51丁	目7番	12号	沖電
			気工業株式	七会社[朷			
		Fター	ム(参考) 3K007 .	AB17	AB18	BA06	BB07	CC05
				DB03	FA02	GA00		
			5C080	AA06	BB05	DD15	DD28	FF12
				1103				

(54) 【発明の名称】表示駆動回路

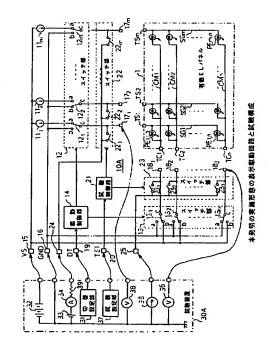
(57)【要約】

【課題】電気特性の試験を迅速かつ精度良く行うことができる電流駆動型表示パネル用の表示駆動回路を提供する。

【解決手段】有機ELパネル1の各データ線8Giを駆動する端子17iと試験用の電流端子24との間を個別に接続するスイッチ22iを設け、試験対象の定電流と11iに電流を流し、電流端子24に流れる電流と端子17iの電圧を測定する。また、有機ELパネル1の各走直線CMjを駆動する端子18jと試験用の電流端子25との間を個別に接続するスイッチ23iを設け、この電流端子25から試験用の電流を流し、端子18jの電圧を測定する。これにより、電流供給用のプロープの接続を変更する必要がなくなり、測定時のはらつきを無くすことができる。また、端子17i、18jを電圧測定用の端子として使用することができるので、短時間で精度の良り測定結果が得られる。

【選択図】

図 1



(2)

JP 2004 177514 A 2004.6.24

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電流駆動でマトリクス表示を行う表示パネルの複数のデータ線に対応して設けられて該データ線を駆動するための一定電流を出力する複数の定電流部と、前記表示パネルのデータ線を接続するための複数の第1の端子と前記複数の定電流部との間を表示データに従ってオン・オフ制御する複数の第1のスイッチと、前記表示パネルの走直線を接続するための複数の第2の端子を順次選択して該第2の端子に流れる電流をオン・オフ制御する複数の第2のスイッチとを備えた表示駆動回路において、

前記複数の第1または第2の端子を、試験信号に応じて試験用の電流端子に接続する複数の第3のスイッチを設けたことを特徴とする表示駆動回路。

【請求項2】

電流駆動でマトリクス表示を行う表示パネルの複数のデータ線に対応して設けられて該データ線を駆動するための一定電流を出力する複数の定電流部と、前記表示パネルのデータ線を接続するための複数の第1の端子と前記複数の定電流部との間を表示データに従ってオン・オフ制御する複数の第1のスイッチと、前記表示パネルの走直線を接続するための複数の第2の端子を順次選択して該第2の端子に流れる電流をオン・オフ制御する複数の第2のスイッチとを備えた表示駆動回路において、

前記複数の第1の端子を、試験信号に応じて試験用の第1の電流端子に接続する複数の第3のスイッチと、

前記複数の第2の端子を、前記試験信号に応じて試験用の第2の電流端子に接続する複数の第4のスイッチとを、

を設けたことを特徴とする表示駆動回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、有機EL(EIectYOnic Luminescence)等の電流駆動型表示パネル用の表示駆動回路、特にその試験機能に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

[0008]

【特許文献1】

特開平11-95723号公報

[0004]

図2は、従来の表示駆動回路とその試験構成図である。この表示駆動回路10は、有機ELパネル1を駆動してドット・マトリクス表示を行うものである。有機ELパネル1は、図2中に示すように、交差して設けられた複数のデータ線8G((但し、(=1~m)と走査線CM」(但し、)=1~n)の各交差箇所に有機EL素子PEi、」を配置し、この有機EL素子PEi、」の陽極と陰極を、それぞれデータ線8G(と走査線CM)に接続したものである。

[0005]

一方、駆動表示駆動回路10は、定電流部11i、スイッチ部12.13、及び駆動制御部14を有している。

[0006]

定電流部11 i は、各データ線 S G i に対応して設けられ、有機 E L 素子 P E i . j を均一な輝度で発光させるための一定電流を出力するものである。各定電流部11 i の入力側は電源電圧 V S が与えられる電源端子15 に共通接続され、出力側はスイッチ部12のスイッチ12 i の電極 a に接続されている。各スイッチ12 i の電極 b は、接地電圧 G N D が与えられる接地端子16 に共通接続され、電極 c は端子17 i に接続されている。この端子17 i には、有機 E L パネル1の対応するデータ線 S G i が接続されるようになっている。

10

20

40

30

10

20

30

40

JP 2004 177514 A 2004.6.24

[0007]

スイッチ部18は、有機ELパネル1の各走直線CMJに対応する複数のスイッチ18」で構成されている。各スイッチ18」の電極の、6は、それぞれ接地端子16と電源端子15に共通接続され、電極とは端子18」に接続されている。この端子18」には、有機ELパネル1の対応する走直線CM」が接続されるようになっている。

[0008]

駆動制御部14は、データ端子19から与えられる表示用のデータDTに応じて、スイッチ部12の各スイッチ12iと、スイッチ部13の各スイッチ13jの切り替え制御を行うものである。

[0009]

このような表示駆動回路10では、データ端子19に与えられるデータDTに応じて、駆動制御部14によってスイッチ部13のスイッチ18jが一定の周期で1個ずつ順番に選択され、電極の側に切り替えられる。これにより、選択されたスイッチ18jに対応する有機ELパネル1の走直線CMjのみが接地電圧GNDとなり、その他の選択されていない走直線CMは、すべて電源電圧VSとなる。

[0010]

更に、駆動制御部14の制御に従って、スイッチ部12の各スイッチ12iが、選択された走直線CMjの表示内容に応じて切り替えられる。即ち、有機EL素子PEi. j を発光させる時には、スイッチ12iが電極の側に切り替えられ、消灯させる時には、スイッチ12iが電極も側に切り替えられる。

[0011]

このように、スイッチ18部によって走査線CM」を一定の周期で順次選択し、選択した 走査線CM」に対応する各有機EL素子PEi、j の発光をスイッチ部12によって制 御する。これにより、有機ELパネル1にドット・マトリクス形式の表示が行われる。

[0012]

[0018]

このような表示駆動回路10の試験は、図2に示すような試験装置30を使用して行われる。

[0014]

試験装置30は、表示駆動回路10の駆動制御部14に対してスイッチ部12、13の切り替え設定を行うためのデータDTを与える切替設定部31を有している。また、試験装置30は、表示駆動回路10に対する表示用の電源電圧VP(例えば、7V)を供給する定電圧源32、及び有機EL素子PEi、j の発光時の電圧降下に相当する電圧(例えば、4V)を出力する定電圧源33とこれに直列接続された電流計34を有している。更に、試験装置30は、有機ELパネル1の走直線CMjに流れる電流の最大値に相当する電流(例えば、数十mA)をスイッチ部13に与える定電流源35、及びこのスイッチ部13における電圧降下を測定する電圧計36を備えている。試験装置30と表示駆動回路10の間は、プロープ付きの測定ケーブルを介して接続するようになっている。

[0015]

このような構成で、電流計34を表示駆動回路10の端子17iに順次接続し、対応する定電流部11iに流れる電流を測定する。更に、定電流源35と電圧計36を、表示駆動回路10の端子18jに順次接続し、対応するスイッチ13jを含む経路の電圧降下を測定する。そして、各電流及び電圧降下の値が規格を満たしているか否かを判定する。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】

(4)

JP 2004 177514 A 2004.6.24

しかしながら、従来の表示駆動回路では、次のような課題があった。

[0017]

第1の課題は、端子17i、18jにプロープを順次接触させて電流を流し、その電流値や電圧降下を測定するため、流れる電流が安定して正確な値が得られるまでの測定時間が長くなることである。

[0018]

第2の課題は、プロープの接触圧力や接触面積等のばらっきにより、測定結果にばらっきが生じることである。特に、表示品質を保証するため、測定結果のばらっきの許容範囲は厳しく制限されている。このため、実際には規格を満たしていても、測定誤差のために不良品と認定されてしまうあせれがあった。

10

[0019]

【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するために、本発明は、電流駆動でマトリクス表示を行う表示パネルの複数のデータ線を駆動するための一定電流を出力する複数の定電流部と、前記表示パネルのデータ線を接続するための複数の第1の端子と前記複数の定電流部との間を表示データに従ってオン・オフ制御する複数の第1のスイッチと、前記表示パネルの走直線を接続するための複数の第2の端子を順次選択してこれらの第2の端子に流れる電流をオン・オフ制御する複数の第2のスイッチとを備えた表示駆動回路において、前記複数の第1または第2の端子を、試験信号に応じて試験用の電流端子に接続する複数の第3のスイッチを設けている。

20

[0020]

本発明によれば、以上のように表示駆動回路を構成したので、次のような作用が行われる

[0021]

試験信号によって第8のスイッチを制御して、任意の第1または第2の端子を試験用の電流端子に接続し、定電流部の電流をこの電流端子に導いたり、この電流端子から走直線の電流に対応する電流を与える。このような状態で第1または第2の端子の電圧を測定する。これにより、電流が安定するまでの時間が短縮されると共に、電圧測定用のプロープの接触状態による測定結果のばらつきが低減される。

[0022]

30

【発明の実施の形態】

図 1 は、本発明の実施形態を示す表示駆動回路とその試験構成図であり、図 2 中の要素と 共通の要素には共通の符号が付されている。

[0023]

この表示駆動回路10Aは、有機ELパネル1を駆動してドットマトリクス表示を行うものである。有機ELパネル1は、平行に配置された複数のデータ線SGi(但し、i=1~m)と、これらのデータ線SGiに交差して配置された複数の走直線CMj(但し、j=1~n)を有している。データ線SGiと走直線CMjの各交差箇所には有機EL素子PEi,j の陽極がデータ線SGiC素子PEi,j の陽極がデータ線SGiC、陰極が走直線CMjに、それぞれ接続されている。また、各データ線SGiと各走直線CMjの一端には、それぞれ表示駆動回路10Aに接続するための端子TSi.TCjが設けられている。

40

[0024]

一方、表示駆動回路10Aは、図2と同様の定電液部11 i 、スイッチ部12、13、及び駆動制御部14に加えて、試験制御部21とスイッチ部22、23が追加されている。 【0025】

定電流部11 i は、各データ線SGiに対応して設けられ、有機EL素子PEi、 」 を一定の輝度で発光させるための数十~数百μΑの一定電流を供給するものである。各定電流部11 i の入力側は、電源電圧VSが与えられる電源端子15に共通接続され、出力側はスイッチ部12のスイッチ12i の電極のに接続されている。各スイッチ12i の電極

JP 2004 177514 A 2004.6.24

もは、接地電圧GNDが与えられる接地端子16に共通接続され、電極とは、それぞれ端子17iに接続されている。端子17iには、有機ELパネル1の端子T8iを介して、対応するデータ線8Giが接続されるようになっている。

[0026]

スイッチ部18は、有機ELパネル1の各走直線CMJに対応する複数のスイッチ18」で構成されている。各スイッチ18」の電極の、bは、それぞれ接地端子16と電源端子15に共通接続され、電極とは、端子18」に接続されている。端子18」には、有機ELパネル1の端子TC」を介して、対応する走直線CM」が接続されるようになっている

[0027]

10

駆動制御部14は、データ端子19から与えられる表示用のデータに応じて、スイッチ部12の各スイッチ12iと、スイッチ部13の各スイッチ13jの切り替え制御を行うものである。

[0028]

試験制御部21は、試験端子20から与えられる試験信号TSTに従って、スイッチ部22、23の制御を行うものである。スイッチ部22は、試験制御部21からの制御に従って、各端子17iと試験用の電流端子24との間を個別にオン・オフするスイッチ22iで構成されている。また、スイッチ部23は、試験制御部21からの制御に従って、各端子18」と試験用の電流端子25との間を個別にオン・オフするスイッチ23」で構成されている。

20

[0029]

次に、このような表示駆動回路10Aの半導体ウエ人の状態における電気的特性試験について説明する。

[0030]

この試験で使用する試験装置30Aは、図1に示すように、切替設定部31、定電圧源32、33、電流計34、定電流源35、電圧計36、38、抵抗39及び試験設定部37を備えている。

[0031]

切替設定部31は、表示駆動回路10Aの駆動制御部14に対してスイッチ部12. 18の切り替え設定を行うためのデータDTを与えるものである。定電圧源32は、表示駆動回路10Aに対する表示用の電源電圧VP(例えば、7V)を供給するものである。定電圧源33は、有機EL素子PEi. j の発光時の電圧降下に相当する電圧(例えば、4V)を出力するもので、この定電圧源33に直列に電流計34と抵抗39が接続され、表示駆動回路10Aの定電流部11iの電流を測定できるようになっている。また、電圧計38は、測定対象の定電流部11iに対応する端子17iの電圧を測定するものである。【0032】

定電流源35は、 有機ELパネル1の走査線CMJに流れる電流の最大値に相当する電流 (例えば、数十mA)をスイッチ部13に与えるものであり、電圧計36は、このスイッチ部13における電圧降下を測定するものである。

[0033]

40

50

更に、試験設定部37は、表示駆動回路10Aの試験制御部21に対して、スイッチ部22、23の切り替え設定を行うための試験信号TSTを与えるものである。

[0034]

試験装置30Aと表示駆動回路10Aの間は、プロープ付きの測定ケープルで接続される。即ち、試験装置30Aの接地電圧GNDと定電圧源32は、それぞれ表示駆動回路10Aの接地端子16と電源端子15に接続される。試験装置30Aの切替設定部31と試験設定部37は、表示駆動回路10Aのデータ端子19と試験端子20にそれぞれ接続される。

[0035]

試験装置30Aの電流計34は、表示駆動回路10Aの電流端子24に接続され、電圧計

10

20

JP 2004 177514 A 2004.6.24

38が、測定対象の定電流部11 i に対応する端子17 i に接続される。更に、試験装置30Aの定電流源35は、表示駆動回路10Aの電流端子25 に接続され、電圧計36は測定対象のスイッチ部13の端子18 j に接続される。

[0036]

このような試験構成により、各定電流部11iに流れる電流の測定と、各スイッチ18jを含む経路の電圧降下の測定が、次のように行われる。

[0037]

各定電流部11 i に流れる電流の測定では、駆動制御部14によってスイッチ部12の各スイッチ12 i がすべて電極の側に切り替えられ、試験制御部21によってスイッチ部22の各スイッチ22 i が順次1個ずつ順番にオンにされる。これにより、オン状態のスイッチ22 i を介して定電流部11 i から抵抗39に電流が流れるので、対応する端子17 i に測定用のプロープを順次接続し、電圧計38でその電圧を測定して電流の値に換算する.

[0038]

また、各スイッチ18jを含む経路の電圧降下の測定では、駆動制御部14によってスイッチ部18の各スイッチ18jがすべて電極の側に切り替えられ、試験制御部21によってスイッチ部23の各スイッチ28jが順次1個ずつ順番にオンにされる。これにより、定電流部35からオン状態のスイッチ28jを介してスイッチ部13に電流が流れるので、対応する端子18jに測定用のプロープを順次接続し、電圧計36でその電圧を測定して抵抗の値に換算する。

[0039]

これらの測定結果が所定の規格を満たしていれば、表示駆動回路10Aはチップとして切り出され、パッケージに組み立てられて有機ELパネル1に接続される。このとき、スイッチ部22、23の各スイッチ22:、23」は、すべてオフ状態に固定される。

[0040]

なお、 有機 E L パネル 1 に接続された状態での表示駆動回路 1 0 A の動作は、図 2 中の表示駆動回路 1 0 と同様である。

[0041]

以上のように、本実施形態の表示駆動回路10Aは、各定電流部11 i に試験用の電流を流すための電流端子24を設けると共に、各端子17 i とこの電流端子24との間を個別にオン・オフ制御するためのスイッチ部22を有している。これにより、各定電流部11 i に試験用の電流を流すためにプロープの接続変更を行う必要がなくなり、プロープの接触状態のはらっきによる測定結果の変動を無くすことができる。また、端子17 i を電圧測定用の端子として使用し、電流をほとんど流すことがないので、短時間で精度の高い測定が可能になるという利点がある。

[0042]

更に、この表示駆動回路10Aは、各スイッチ18」に試験用の電流を与えるための電流端子25を設けると共に、各端子18」とこの電流端子25との間を個別にオン・オフ制御するためのスイッチ部28を有している。これにより、各スイッチ13」に試験用の電流を流すためにプローブの接続変更を行う必要がなくなり、プローブの接触状態のはらっきによる測定結果の変動を無くすことができる。また、端子18 i を電圧測定用の端子として使用し、電流をほとんど流すことがないので、短時間で精度の高い測定が可能になるという利点がある。

[0043]

なお、本発明は、上記実施形態に限定されず、種々の変形が可能である。この変形例としては、例えば、次のようなものがある。

[0044]

(a.) 表示駆動回路10Aは、有機ELパネル1の駆動に限らず、電流駆動型のマトリクス表示パネルであれば、どのような表示パネルに対しても同様に適用することができる

50

(7)

JP 2004 177514 A 2004.6.24

[0045]

(b) 測定装置 3 0 A の構成や測定方法は一例であり、本発明の趣旨に沿ったものであれば、どのような測定装置や測定方法を用いても良い。

[0046]

(c) 表示駆動回路10Aは、有機ELパネル1のデータ線SGiと走査線CMiに対応する2つのスイッチ部12、18を有しているが、いずれか一方のみでもそれに応じた効果が得られる。

[0047]

【発明の効果】

以上詳細に説明したように、本発明によれば、表示パネルのデータ線や走査線を接続するための第1及び第2の端子とは別に、試験用の電流端子を設けると共に、この電流端子と第1または第2の端子を試験信号に応じて接続する第3のスイッチを設けている。これにより、電流端子に試験用の電流を流し、第1または第2の端子を電圧測定用の端子として使用することができるので、表示駆動回路の電気的特性を迅速かつ精度良く測定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態を示す表示駆動回路とその試験構成図である。

【図2】従来の表示駆動回路とその試験構成図である。

【符号の説明】

1 有機ELパネル

1 0 A 表示駆動回路 1 1 i 定電流部

12.13.22.23 スイッチ部

14 駆動制御部

15 電源端子

16 接地端子

17i, 18j 端子

19 データ端子

20 試験端子

2 1 試験制御部

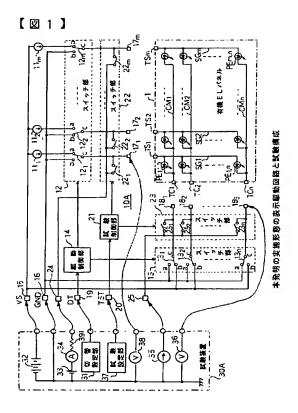
24, 25 電流端子

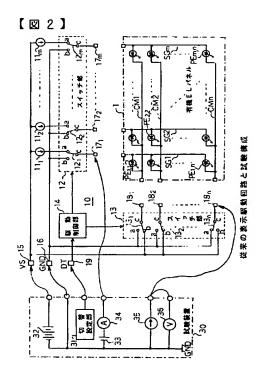
30A 試験装置

30

(8)

JP 2004 177514 A 2004.6.24





(9)

JP 2004 177514 A 2004.6.24

フロントページの続き

(51)Int.CI.⁷

FΙ

H05B 33/14

テーマコード(参考)

Α